



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۱۷۱۷

تجدیدنظر اول

۱۳۹۳

INSO

11717

1st. Revision

2015

طیفسنجی - تعیین داده‌های طیفسنجی
برای ارزیابی شیء رنگی - آیین کار

**Spectrometric -Determination of Data for
Object-Color Evaluation –
Standard Practice**

ICS:17.180.20

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است. تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International organization for Standardization

2- International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«طیف‌سنجی - تعیین داده‌های طیف‌سنجی برای ارزیابی شیء رنگی - آیین کار»

رئیس:

ردائی، احسان

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

سمت و / یا نمایندگی

اداره کل استاندارد استان همدان

دبیر:

صنعتگر دلشاد، الهام

(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

شرکت رویان پژوهان سینا

اعضاء:

(اسامی به ترتیب حروف الفبا)

افتخاری دافچاهی، سمیه

(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

شرکت رویان پژوهان سینا

اوحدی، افشین

(کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی)

کارشناس ارشد مرکز اندازه‌شناسی - سازمان ملی

استاندارد ایران

بیگلری، حسن

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

پژوهشگاه استاندارد

خانلرزاده، خاطره

(دکتری شیمی فیزیک)

آزمایشگاه مرجع شیمی تجزیه راک

عندلیبی، مریم

(کارشناسی شیمی)

آزمایشگاه مرجع شیمی تجزیه راک

فرهادی، ذکریا

(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

شرکت فرایل جم

نجفی، امیر

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان

هاشمی، محمد

(کارشناسی ارشد فیزیک)

اداره کل استاندارد استان همدان

هاشمی، مهدی

(دکتری شیمی تجزیه)

دانشگاه بوعلی سینا همدان

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ه	پیش‌گفتار
و	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۳	۴ اصول کلی
۴	۵ الزامات اندازه‌گیری با طیف‌سنج
۵	۶ وسایل
۷	۷ وضعیت هندسی شار ورودی و شار خروجی
۱۲	۸ آزمون‌های آزمون
۱۳	۹ استانداردسازی و مواد استاندارد
۱۶	۱۰ روش انجام آزمون
۱۶	۱۱ گزارش آزمون
۱۷	۱۲ دقت و اریبی
۱۸	پیوست الف (اطلاعاتی) کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «طیف‌سنجی - تعیین داده‌های طیف‌سنجی برای ارزیابی شیء رنگی - آیین کار» نخستین بار در سال ۱۳۸۷ تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط شرکت رویان پژوهان سینا و تایید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در دویست و سی و هشتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۷۱۷ سال ۱۳۸۷ است.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM E1164:2012, Standard Practice for Obtaining Spectrophotometric Data for Object-
Color Evaluation

مقدمه

روش اساسی برای ارزیابی رنگ اشیاء با خصوصیات بازتابی یا انتقالی، به دست آوردن داده‌های طیفسنجی تحت شرایط مشاهده و تابش مشخص و استفاده از این داده‌ها به منظور محاسبه محرک‌های سه‌گانه بر اساس یکی از مشاهده‌کننده‌های در استاندارد CIE¹ و یکی از منابع نوری در استاندارد CIE می‌باشد.

طیف‌سنجی - تعیین داده‌های طیف‌سنجی برای ارزیابی شیء رنگی - آیین کار

هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری اقدامات ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات در اندازه‌گیری دستگاهی، روش‌های کالیبراسیون و مواد استاندارد موردنیاز برای دستیابی به داده‌های دقیق طیفی به منظور محاسبه (تخمین) رنگ اشیاء می‌باشد.

۱-۲ این استاندارد فهرستی از پارامترهایی که در هنگام اندازه‌گیری‌های طیف‌سنجی^۱ با روش‌ها و دستورالعمل‌های مشخص مورد نیاز می‌باشند، را ارائه می‌دهد.

۱-۳ اکثر بخش‌های این استاندارد هم برای طیف‌سنج‌هایی^۲ که خروجی داده آن‌ها به صورت اطلاعات طیفی است و هم برای رنگ‌سنج‌های طیفی^۳ که در اصول مشابه هستند، اما خروجی داده‌های آن‌ها فقط به صورت اطلاعات رنگی است، کاربرد دارد. به موارد استثناء در کاربرد این دو نوع دستگاه اشاره شده است.

۱-۴ این استاندارد برای طیف‌سنج‌ها و رنگ‌سنج‌های طیفی که تنها از تک‌فام‌ساز تک‌شعاعی^۴ استفاده می‌کنند، کاربرد دارد. این استاندارد برای موادی که خواص رنگی آن‌ها بررسی می‌گردد، کاربرد دارد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن موردنظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها موردنظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۰۶۳، توصیف و عملکرد اندازه‌گیری طیف‌سنج‌های نوری مرئی و ماوراء بنفش

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۰۸، طیف‌سنج‌های مرئی - فرابنفش - اندازه‌گیری پهنای باند طیفی قابل استفاده - روش آزمون

2-3 ASTM D1003, Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent

-
- 1- Spectrometric Measurements
 - 2- Spectrometers
 - 3- Spectrometric colorimeters
 - 4- Single monochromator

Plastics

- 2-4 ASTM E179, Guide for Selection of Geometric Conditions for Measurement of Reflection and Transmission Properties of Materials
- 2-5 ASTM E259, Practice for Preparation of Pressed Powder White Reflectance Factor Transfer Standards for Hemispherical and Bi-Directional Geometries
- 2-6 ASTM E284, Terminology of Appearance
- 2-7 ASTM E308, Practice for Computing the Colors of Objects by Using the CIE System
- 2-8 ASTM E387, Test Method for Estimating Stray Radiant Power Ratio of Dispersive Spectrophotometers by the Opaque Filter Method
- 2-9 ASTM E805, Practice for Identification of Instrumental Methods of Color or Color-Difference Measurement of Materials
- 2-10 ASTM E925, Practice for Monitoring the Calibration of Ultraviolet-Visible Spectrophotometers whose Spectral Bandwidth does not Exceed 2 nm
- 2-11 ASTM E991, Practice for Color Measurement of Fluorescent Specimens Using the One-Monochromator Method
- 2-12 ASTM E1767, Practice for Specifying the Geometries of Observation and Measurement to Characterize the Appearance of Materials
- 2-13 ASTM E2153, Practice for Obtaining Bispectral Photometric Data for Evaluation of Fluorescent Color
- 2-14 ASTM E2194, Practice for Multiangle Color Measurement of Metal Flake Pigmented Materials
- 2-15 LC-1017 Standards for Checking the Calibration of Spectrophotometers
- 2-16 TN-594-12 Optical Radiation Measurements: The Translucent Blurring Effect—Method of Evaluation and Estimation
- 2-17 SP-260-66 Didymium Glass Filters for Calibrating the Wavelength Scale of Spectrophotometers—SRM 2009, 2010, 2013, and 2014
- 2-18 SP-692 Transmittance MAP Service
- 2-19 CIE No. 15.2 Colorimetry, 2nd edition
- 2-20 CIE No. 38 Radiometric and Photometric Characteristics of Materials and Their Measurement
- 2-21 CIE No. 46 Review of Publications on Properties and Reflection Values of Material Reflection Standards
- 2-22 CIE No. 51 Method for Assessing the Quality of Daylight Simulators for Colorimetry
- 2-23 CIE No. 130 Practical Applications of Reflectance and Transmittance Measurements
- 2-24 ISO 2469 Paper, Board and Pulps — Measurement of Diffuse Reflectance Factor
- 2-25 ISCC Technical Report 2003-1 Guide to Material Standards and Their Use in Color Measurement

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد ASTM E284، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌رود:

۱-۳

شار ورودی^۱

عبارت است از مخروط پرتوهای نوری تابش یافته از منبع نوری طیفسنج که به آزمون برخورد کرده‌اند (به استاندارد ASTM E1767 مراجعه شود).

۲-۳

شار خروجی^۲

عبارت است از مخروط پرتوهای نوری که از آزمون بازتاب یا انتقال پیدا کرده‌اند و به وسیله گیرنده^۳ طیفسنج دریافت شده‌اند (به استاندارد ASTM E1767 مراجعه شود).

۳-۳

فاکتور انتقال منظم^۴، T_r

عبارت است از نسبت پرتوهای که از آزمون انتقال یافته و به وسیله گیرنده طیفسنج دریافت شده‌اند، به کل پرتوهای که در غیاب آزمون از همان بخش اپتیکی طیفسنج عبور کرده و به وسیله گیرنده آن دریافت شده‌اند.

یادآوری- در برخی موارد این کمیت عملاً با انتقال یکسان است، اما گاهی اوقات ممکن است تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. چنانچه ماهیت آزمون به گونه‌ای باشد که با قرار دادن آن در طیفسنج در مقایسه با عدم حضور آن نور بیشتری به گیرنده برسد، این فاکتور از واحد یک بیشتر می‌شود.

۴ اصول کلی

در این استاندارد، روش‌هایی برای انتخاب نوع طیفسنج و پارامترهای عملیاتی کار با طیفسنج برای به دست آوردن داده‌های اندازه‌گیری جهت محاسبه مقادیر محرک‌های سه‌گانه^۵ CIE و دیگر مختصات رنگی به منظور مستندسازی رنگ اشیاء ارائه شده است. مراحل مهم کالیبراسیون این قبیل طیفسنج‌ها و مواد استاندارد موردنیاز برای این مراحل شرح داده شده است. توصیه‌هایی در مورد انتخاب آزمون به منظور به حداقل رساندن سهم آزمون در ایجاد خطای اندازه‌گیری ارائه شده است. در این استاندارد پارامترهایی که در طیفسنجی با استفاده از روش‌های آزمون مشخص یا سایر روش‌ها لازم است به آنها توجه گردد، ذکر شده است.

1- Influx
2- Efflux
3- Reciver
4- Regular Transmittance Factor
5- Tristimulus values

۵ الزامات اندازه‌گیری با طیف‌سنج

هنگام اندازه‌گیری نمونه‌ها با یک طیف‌سنج، موارد زیر باید مشخص گردند:

- ۱-۵ تعیین کمیت نسبی پرتوسنجی^۱ از قبیل فاکتور بازتاب، فاکتور تابش^۲ یا فاکتور انتقال.
- ۲-۵ تعیین وضعیت هندسی شار ورودی و شار خروجی از نمونه، که در استاندارد ASTM E 1726 تعریف شده و شامل موارد زیر است:
 - ۱-۲-۵ در هندسه نیم‌کروی^۳، شرایط اندازه‌گیری کلی یا پخش (چه مولفه بازتاب آینه‌ای لحاظ شده باشد چه حذف گردد) استفاده می‌شود.
 - ۲-۲-۵ برای هندسه دوجهته^۴، باید مشخص شود که نحوه تابش پرتوهای منبع نوری کدامیک از حالت‌های حلقوی، محیطی یا هم‌صفحه می‌باشد. تعداد، زاویه و توزیع زاویه‌ای^۵ این پرتوهای چندگانه مورد نظر است.
 - ۳-۵ تعیین پارامترهای طیفی شامل گستره طول‌موج، گام اندازه‌گیری طول‌موج و پهنای باند طیف عبوری^۶ یا تابع باند عبوری، در مواردی که پهنای باند متغیر باشد، الزامی است.
 - ۴-۵ تعیین استاندارد فاکتور بازتابی (به بند ۹-۲-۱ مراجعه شود).
 - ۵-۵ در شروع اندازه‌گیری مقادیر متغیرهای محاسباتی شامل مشاهده کننده استاندارد و منبع نوری استاندارد طبق بند ۶ استاندارد ASTM E308 تنظیم شوند (خواه پهنای باند طیف عبوری تنظیم شده یا نشده باشد).
 - ۶-۵ الزامات خاصی که به وسیله طبیعت نمونه تعیین می‌گردند از قبیل نوع منبع نوری برای اندازه‌گیری نمونه‌های فلورسنت (به استاندارد ASTM E991 مراجعه شود) یا شرایط هندسی خاص و حدود رواداری برای نمونه‌های وابازتابشی^۷.
 - ۷-۵ برخی از نمونه‌ها (به‌ویژه منسوجات، کاغذ و خمیر کاغذ) به تغییرات دما (رنگ‌پذیری گرمایی)^۸، رطوبت و نور محیط حساس می‌باشند. در این موارد، توصیه می‌شود این شرایط مشخص و ثبت شود. به عنوان مثال، نمونه‌های ساخته شده از مواد سلولزی باید در دما و رطوبت و در صورت امکان طول زمان در معرض قرارگیری نور مشخص و مورد توافق، تثبیت شوند.

1- Radiometric
2- Radiance Factor
3- Hemispherical Geometry
4- Bi-directional
5- Angular Distribution
6- Spectral Bandpass
7- Retroreflective Specimens
8- Thermochromism

۶ وسایل

۱-۶ طیف‌سنج

الزامات اساسی دستگاه طیف‌سنج طراحی شده برای اندازه‌گیری فاکتور بازتاب و در صورت قابلیت دستگاه، فاکتور انتقال با یک یا چند هندسه استاندارد شار ورودی به نمونه و شار خروجی از نمونه (مطابق بند ۷) جهت ارزیابی رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. طیف‌سنج می‌تواند به صورت یک رنگ‌سنج‌های طیفی طراحی شده برای اندازه‌گیری رنگ شی باشد یا چند طیف‌سنج تجزیه‌ای معمول مجهز به لوازم جانبی برای خروجی مقادیر طیفی به کامپیوتر دیجیتال باشد.

۲-۶ تابشگر^۱

برای اندازه‌گیری نمونه‌های غیرفلورسنتی (تا زمانی که منابع تابشگر با گذشت زمان توزیع و انرژی طیفی پایداری را در تمام طول‌موج‌ها در گستره موردنیاز برای اندازه‌گیری از خود ساطع نمایند)، خصوصیت‌های دقیق طیفی تابشگر که منبع نوری جزئی از آن است، چندان مهم نیست. لامپ‌های التهابی از نوع فیلتردار یا بدون فیلتر که با منابع نوری (مطابق با استاندارد CIE.No.51) مشابه‌سازی شده‌اند و لامپ‌های قوس زنون با تابش مداوم و لحظه‌ای از منابع نوری هستند که به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند. اخیراً در رنگ‌سنج‌های طیفی از منابع شبه تک‌فام گسسته^۲ نظیر دیویدهای ساطع‌کننده نور^۳ به عنوان منبع نوری طیف‌سنج استفاده می‌گردد. استاندارد ASTM E991 شامل کلیه الزامات قابل توجه به هنگام اندازه‌گیری نمونه‌های فلورسنتی می‌باشد. کمیته فرعی ASTM E12.10 استفاده از منابع نوری تک‌فام را برای اندازه‌گیری رنگ مواد و ابازتابشی توصیه نمی‌کند.

۳-۶ وسایل پخش نور^۴

۱-۳-۶ وسایل پخش نور که انرژی نور سفید را که توسط یک منبع نوری تولید می‌شود به نوارهای باریکی از طول‌موج‌ها در ناحیه مرئی تفکیک می‌کنند، شامل منشور^۵، توری^۶ یا یکی از شکل‌های مختلف فیلترهای تداخلی^۷ یا گوه‌ها^۸ هستند. برای عناصر پخش نور الزاماتی وجود دارد که در بندهای زیر به آن اشاره شده است:

۲-۳-۶ هرگاه بیشترین درستی آزمون موردنیاز است، گستره طول‌موج‌ها باید از ۳۶۰ nm تا ۸۳۰ nm در نظر گرفته شود، در غیر این صورت گستره طول‌موجی ۳۸۰ nm تا ۷۸۰ nm نیز برای اندازه‌گیری رنگ کافی است. استفاده از گستره طول موجی محدودتر باعث کاهش درستی اندازه‌گیری می‌گردد. هر کاربر باید

-
- 1- Illuminator
 - 2- Discrete pseudo-monochromatic Source
 - 3- LED (Light Emitting Diodes)
 - 4- Dispersive elements
 - 5- Prism
 - 6- Grating
 - 7- Interference filter
 - 8- Wedges

تشخیص دهد که این کاهش درستی اندازه‌گیری، هر چند بسیار کوچک، بر روی نتیجه نهایی آزمون تاثیرگذار است یا خیر (به استاندارد ASTM E 308 و CIE NO.15.2 مراجعه شود).

یادآوری- در اینجا درستی به معنای مطابقت نتایج آزمون با نتایج موردانتظار است، در صورتی که آزمون طبق شرایط، روش‌ها و فرآیندهای توصیه شده انجام گیرد.

۱-۲-۳-۶ گستره طول موج برای اندازه‌گیری آزمون‌های فلورسنت که زیر منبع نور روز از خود خاصیت فلورسانس نشان می‌دهند، باید حتی‌الامکان از طول موج نزدیک به ۳۰۰ nm شروع شود (به استاندارد ASTM E691 مراجعه شود).

۳-۳-۶ هرگاه بیشترین درستی آزمون موردنیاز باشد، گام اندازه‌گیری طول موج‌ها باید ۱ nm باشد، در غیر این صورت، گام طول موج ۵ nm کافی است. استفاده از گام طول موج، ۱۰ nm یا ۲۰ nm باعث کاهش عمده درستی اندازه‌گیری می‌گردد و هر کاربری باید تشخیص دهد که این کاهش درستی اندازه‌گیری بر روی نتیجه نهایی آزمون تاثیر دارد یا خیر (به استاندارد ASTM E308 و CIE NO.15.2 مراجعه شود).

۴-۳-۶ برای بهینه شدن نتایج آزمون، پهنای باند طیف عبوری (عبارت است از پهنای نوار طیف به نانومتر که حداقل نیمی از انرژی طیف انتقال یافته توسط عناصر پخش نور را دارا باشد) باید برابر با گام طول موج اندازه‌گیری یا کمی کوچکتر از آن باشد، ولی نباید کمتر از ۸۰٪ گام طول موج اندازه‌گیری باشد [۲]. در صورتی که گام و پهنای نوار طیف بزرگتر از ۱ nm باشد، توصیه می‌شود قبل از محاسبه مقادیر محرک‌های سه‌گانه (به صورتی که در استاندارد ASTM E308 توضیح داده شده)، داده‌های طیفی در فواصل ۱ nm درون‌یابی^۱ شوند.

۵-۳-۶ استفاده از جدول‌های فاکتور محرک‌های سه‌گانه وزن‌دهنده (به استاندارد ASTM E308 مراجعه شود) وسیله مناسب و راحتی برای به دست آوردن داده‌ها و محاسبه مقادیر محرک‌های سه‌گانه CIE در گستره طول موج محدودتر از بند ۲-۳-۶ و گام طول موجی بزرگ‌تر از بند ۳-۳-۶ می‌باشد. به هر حال بزرگ‌تر بودن گام طول موج‌ها باعث کاهش عمده درستی آزمون در اندازه‌گیری فاکتورهای بازتابی یا انتقالی می‌گردد و این فاکتورها را به صورت تابعی از طول موج تغییر می‌دهد. کاربر باید تاثیر کاهش درستی اندازه‌گیری، هر چند بسیار کوچک را بر روی نتیجه نهایی آزمون تشخیص دهد.

۶-۳-۶ برای اندازه‌گیری آزمون‌های غیر فلورسنتی، عنصر پخش نور می‌تواند بین آزمون و منبع نور قرار گیرد یا بین آزمون و آشکارساز^۲ قرار گیرد. ولی در اندازه‌گیری آزمون‌های فلورسنتی عنصر پخش نور باید بین آزمون و آشکارساز قرار گیرد، به نحوی که طیف کاملی از منبع به آزمون تابیده شود. روش بهتر برای اندازه‌گیری آزمون‌های فلورسنتی، استفاده از روش طیف‌سنجی دو جهته^۳ می‌باشد که در استاندارد ASTM E2153 شرح داده شده است.

1- Interpolated
2- Detector
3- Bispectrometer

۴-۶ گیرنده نور، شامل یک آشکارساز و اجزای وابسته به آن می‌باشد. از انواع آشکارسازها می‌توان به دستگاه فتوالکتریک (فتوتیوپ یا فتومولتی‌پلیر)، فتودیودهای سیلیکونی یا دیگر آرایه‌های دیودی^۱ و آشکارسازهای مناسب اشاره نمود. آشکارسازها باید نسبت به گذشت زمان ثابت بوده و در تمام طول موج‌های گستره طیف مشخص شده، پاسخ‌دهی طیفی مناسبی داشته باشند.

۷ شرایط شار ورودی و شار خروجی

۱-۷ انواع و رواداری‌ها

به جز برخی موارد خاص، طیف‌سنج‌ها باید برای انواع اندازه‌گیری فاکتور بازتاب انتقال، مطابق با الزامات هندسی زیر باشند که بر اساس آخرین بازنگری نشریه منتشر شده CIE No.15.2، نشریه CIE 130 و نکاتی که در زمینه استاندارد ASTM E1767 ذکر شده، به دست آمده‌اند. در این ویژگی تعیین شده است که هر محور پرتو در 0.5° جهت اسمی و هر نیم زاویه مخروط در 0.25° مقدار نامی باشد.

یادآوری- به استثنای نمونه‌هایی با ساختار غیرمعمول یا نمونه‌های فلورسنت بر اساس هندسه معکوس یعنی زمانی که در اندازه‌گیری شرایط هندسی شار ورودی و شار خروجی جابه‌جا می‌گردند، نتایج حاصل یکسان خواهد بود. به طور مثال مقادیر فاکتور بازتابی در حالتی که نمونه به وسیله یک منبع نوری کروی (نظیر کره نور جمع‌کن) روشن می‌شود و تحت زاویه 8° نسبت به خط عمود بر سطح نمونه مشاهده می‌گردد با نتایج به دست آمده در حالتی که نمونه تحت زاویه 8° روشن می‌شود و به وسیله یک گیرنده کروی مشاهده می‌گردد یکسان خواهد بود. به منظور اجتناب از اعمال محدودیت‌های غیرضروری بر روی دستگاه‌های مورد استفاده، زمانی که مرجع، استاندارد کنونی باشد، جایز بودن اندازه‌گیری با شرایط هندسی معکوس باید صراحتاً بیان شود (به جز در مورد نمونه‌های فلورسنت که اثبات شده شرایط هندسی معکوس برای آن‌ها کاربرد ندارد). این شرایط در قسمت‌های زیر ذکر شده است.

۱-۱-۷ فاکتور بازتاب با $45^\circ:Normal$ و $Normal:45^\circ$ (0:45) و $45^\circ:Normal$ (45:0)

در شرایط $45^\circ:Normal$ ، نمونه با یک یا چند پرتو که زاویه 45° با خط عمود بر سطح نمونه می‌سازد، روشن می‌گردد. زاویه بین محور مشاهده و خط عمود بر سطح نمونه نباید از 0.5° بیشتر باشد. برای رسیدن به بیشترین تطابق بین دستگاهی^۲، بهتر است دستگاه‌ها دارای نیم‌زاویه مخروط تابش در 2° از یکدیگر باشند. همین محدودیت در مورد پرتو مشاهده نیز به کار می‌رود. در دستگاه‌هایی که نیم‌زاویه مخروط تابش آن‌ها 2° یا کمتر باشد، این شرایط به صورت خودکار به دست می‌آید. همین محدودیت در مورد پرتو مشاهده نیز به کار می‌رود. هنگامی که پرتو تابش در سراسر 360° پیوسته و یکسان باشد، در این هندسه حالت حلقه‌ای با نماد (45a:0) نمایش داده می‌شود. هنگامی که چندین پرتو تابش در فواصل یکسان در 360° وجود داشته باشند، در این هندسه حالت محیطی با نماد (45c:0) نمایش داده می‌شود. هنگامی که در پرتو دهی فقط یک پرتو تابش استفاده شود یا هنگامی که دو پرتو تابش در 180° وجود داشته باشند، در این هندسه حالت هم صفحه با نماد (45x:0) نمایش داده می‌شود. شرح جزئیات این هندسه‌ها در استاندارد ASTM E1767 ارائه

1- Diode Array

2- Inter Instrument Agreement

شده است. برای شرایط هندسه $45^\circ:0$ یا $0:45^\circ$ Normal با لحاظ موارد فوق موقعیت منبع نوری و مشاهده کننده جابه جا می گردد.

یادآوری- در کاربردهای خاص هندسه $45^\circ:0$ یا $0:45^\circ$ شامل تهیه نسخه های رنگ همانندی (بند ۷-۲-۱) جهت دستیابی به تطابق بین دستگاهی، در صورت نیاز می توان حدود رواداری زاویه تابش و مشاهده در طیف سنج را نسبت به آنچه در بند ۷-۱-۱ شرح داده شده به طور قابل ملاحظه ای محدودتر نمود.

۷-۱-۲ فاکتور بازتاب با $8^\circ:0$ یا $0:8^\circ$ Diffuse : Normal و Normal : Total (8°:di) یا Normal : Diffuse (8°:de or 0:d)

در هندسه Normal : Total یا Diffuse : Normal، آزمون توسط یک منبع نوری مانند کره نور جمع کن^۱ روشن می گردد که در این حالت زاویه بین خط عمود بر سطح آزمون و پرتوهای مشاهده باید $2^\circ \pm 8^\circ$ باشد. در برخی از کاربردهای خاص که به عنوان مثال در استاندارد ISO 2469 تعریف شده، زاویه مشاهده باید دقیقاً صفر درجه باشد و حدود رواداری ذکر شده برای 8° به طور مشابه اعمال گردد، مگر در جایی که با الزامات استاندارد ISO 2469 تناقض داشته باشد. معمولاً فاکتور بازتاب طیفی به دست آمده با هندسه $8^\circ:0$ یا $0:8^\circ$ با فاکتور به دست آمده با هندسه $d:0^\circ$ کاملاً مطابق نخواهد بود. هندسه مذکور در استاندارد ISO 2469 نماد اختصاری حرف کوچک e را که نشانگر حذف مولفه بازتاب آینه ای است ندارد، زیرا در حالتی که مخروط پرتوهای خروجی در زاویه صفر درجه متمرکز شده اند، دستیابی به مولفه بازتاب آینه ای غیرممکن است. بنابراین با هندسه $d:0^\circ$ تنها امکان یک روش اندازه گیری وجود دارد. منبع نوری ممکن است با هر قطری ساخته شود ولی مجموع مساحت روزه های تابش آن نباید بیش از ۵٪ سطح بازتاب داخلی کره نور جمع کن باشد. زاویه بین محور مشاهده و هر شعاع نوری از دسته پرتو مشاهده نباید از 2° بیشتر باشد. در حالتی که اندازه گیری شامل پرتو بازتاب منظم^۲ (مولفه بازتاب آینه ای) باشد، هندسه $8^\circ:0$ گفته می شود و در حالتی که پرتو بازتاب منظم در اندازه گیری حذف گردد، هندسه $8^\circ:0$ یا $d:0^\circ$ گفته می شود. برای شرایط هندسه Normal : Total یا Diffuse : Normal، با لحاظ موارد فوق، منبع نوری و مشاهده کننده جابه جا می گردد.

یادآوری- در اندازه گیری فاکتور بازتاب با کره نور جمع کن، تصحیح خطای حاصل از کاربرد این کره ها در [۳] توضیح داده شده است.

۷-۱-۳ انتقال منظم^۳ برای آزمون های کاملاً شفاف (آزمون هایی که نیمه شفاف^۴، کدر^۵ یا با انتقال پراکنده^۶ نباشند)

این آزمون به وسیله پرتوی که به صورت عمودی به سطح آزمون برخورد می کند، روشن می شود که میزان انحراف محور موثر پرتوهای تابش نسبت به خط عمود بر سطح آزمون نباید از 5° بیشتر باشد و علاوه بر این زاویه بین محور تابش و هر شعاع دسته پرتو تابش نیز نباید از 5° بیشتر باشد. آرایش هندسی پرتو تابش و

-
- 1- Integrating Sphere
 - 2- Regularly Reflecting Light
 - 3- Regular Transmittance
 - 4- Translucency
 - 5- Haze
 - 6- Diffusion Specimens

پرتو مشاهده ممکن است مشابه یا متفاوت باشند، نظیر حالتی که از گیرنده کروی مثل کره نور جمع کن استفاده می‌گردد. موقعیت منبع نوری می‌تواند با مشاهده‌کننده جابه‌جا گردد.

یادآوری- زمانی که از گیرنده کروی مانند یک کره نور جمع کن استفاده می‌گردد و آزمون دقیقاً پشت روزنه ورود پرتوهای انتقالی به کره (پشت روزنه نور جمع کن) چسبیده باشد، پرتوهایی که در تمام زوایا انتقال می‌یابند، اندازه‌گیری می‌شوند که در این حالت فاکتور انتقال کل به دست می‌آید. در حالتی که آزمون تا حد امکان در فاصله دورتری نسبت به روزنه کره نور جمع کن قرار گیرد، تنها پرتوهایی که در یک راستا انتقال می‌یابند، اندازه‌گیری می‌شوند که در این حالت فاکتور انتقال منظم به دست می‌آید.

۴-۱-۷ فاکتور انتقال با $Normal : Total (0:T_t)$ یا $Normal : Diffuse (0:T_d)$ و $Total : Normal (T_t: 0)$

یا $Diffuse : Normal (T_d: 0)$

اندازه‌گیری فاکتور انتقال آزمون‌های نیمه شفاف، کدر، آزمون‌هایی با انتقال پراکنده و آزمون‌هایی از این قبیل، بسیار دشوار ولی امکان‌پذیر است. در صورتی که فاکتور انتقال، مستقل از دستگاه و ساختار بوده و مشخصه‌های هندسی آن قابل دستیابی باشد، ملاحظات خاصی که در این جا به آن‌ها اشاره شده برای به حداقل رساندن تاثیرات خاص این ویژگی‌ها باید در نظر گرفته شود. لذا به منظور حذف کامل این اثرگذاری‌ها ممکن است نیاز به تجهیزات ویژه‌ای باشد که فراتر از دامنه این استاندارد است.

۱-۴-۱-۷ پدیده‌های بصری نیمه شفافیت، کدورت و انتقال پراکنده که ناشی از انتشار پخش پرتوها در درون آزمون هستند، اغلب در خارج از منطقه روشن شده همانند سطوح و لبه‌های نمونه پدیدار می‌گردند (مطابق استاندارد (NBS TN-594-12). زمانی که تمامی پرتوهای نوری انتقال یافته اندازه‌گیری شوند نیز میزان فاکتور انتقال بسیار پایین خواهد بود.

۲-۴-۱-۷ شرایط عمومی شار ورودی و شار خروجی

در هندسه $Normal : Total$ یا $Normal : Diffuse$ ، آزمون توسط پرتوهای نوری که محور اصلی آن‌ها با خط عمود بر سطح آزمون بیش از 2° نیست، روشن می‌شود و زاویه بین محور تابش با هر یک از شعاع‌های دسته پرتو تابش در این حالت نباید بیش از 5° باشد. شار انتقال یافته توسط یک گیرنده کروی مثل کره نور جمع کن که در استاندارد ASTM D1003 توضیح داده شده جمع‌آوری می‌شوند. در حالتی که آزمون در وضعیتی کاملاً چسبیده به کره قرار داده شود تا فاکتور انتقال، حاصل از مجموعه شار انتقال منظم و پخش به دست آید $0:T_t$ نامیده می‌شود و بدین ترتیب فاکتور انتقال کل (T_t) به دست آمده است. در حالتی که پرتو عبوری در راستای تابش در اندازه‌گیری، به طور مثال با استفاده از تله نور^۱ حذف شود $0:T_d$ نامیده می‌شود و بدین ترتیب فاکتور انتقال کل (T_d) به دست می‌آید. جزئیات مربوط به اندازه، شکل و میزان بازتاب تله نور باید مشخص باشد. نتایج اندازه‌گیری انتقال پراکنده بر روی آزمون‌هایی که فاکتور انتقال منظم آن‌ها دارای پیک‌های پهن می‌باشد، بستگی زیادی به میزان پرتوهای بازتاب یافته و اندازه تله نور دارد.

۳-۴-۱-۷ بخشی از پرتوهای نوری به صورت منظم در همان راستای تابش و بخشی به صورت پخش از آزمون انتقال پیدا می‌کند و ضروری است هر دو بخش از پرتوهای نوری انتقال یافته که به دیواره کره

برخورد می کنند، دارای بازتاب یکسانی باشند. در صورتی که یک بازتاب کننده سفید استاندارد (سفید ایده آل) جلوی روزنه اندازه گیری بازتاب در طیف سنج قرار گیرد باید از برابر بودن میزان بازتاب دیواره های کره نور جمع کن با بازتاب کننده سفید استاندارد^۱ اطمینان حاصل نمود. علاوه بر این باید توجه داشت عواملی چون تابش طولانی مدت یا گرد و غبار یا نیمه کدر بودن (به واسطه کافی نبودن ضخامت روکش) باعث تغییر رنگ سطوح سفید بازتابی، نشده باشد.

۷-۴-۱-۴ ضروری است همواره برای اندازه گیری نمونه های نیمه شفاف و نمونه هایی با انتقال پراکنده یا کدر، نمونه دقیقاً به روزنه ورودی به کره نور جمع کن چسبیده باشد.

۷-۴-۱-۵ برای حصول اطمینان از جمع آوری تمام پرتوهایی که از قسمت های مختلف نمونه انتقال می یابند می توان هر یک از روش های زیر را مورد استفاده قرار داد:
الف- قسمت بسیار کوچکی از سطح مرکزی نمونه توسط منبع نوری روشن و پرتوهای انتقال یافته از روزنه بزرگی مشاهده شوند.

ب- سطح بسیار بزرگی از نمونه به طور یکنواخت توسط منبع نوری روشن شود و پرتوهای انتقال یافته از بخش کوچکی از مرکز سطح نمونه اندازه گیری شوند (مطابق استاندارد NBS TN-594-12).

۷-۴-۱-۶ الزامات بند ۷-۴-۱-۵ ممکن است به طور تقریبی با استفاده از یک کره نور جمع کن معمولی قابل حصول باشد، اما باید قسمتی از سطح نمونه که توسط منبع روشن می شود تا حد امکان بزرگ باشد و سطحی از نمونه که مشاهده می شود تا حد امکان کوچک باشد یا بالعکس. در چنین مواقعی [۵] توصیه می گردد که بیشتر از روش اندازه گیری جایگزینی به جای اندازه گیری مقایسه ای [۳] استفاده شود. با این حال در روش جایگزینی به هنگام برداشتن نمونه (زمانی که نمونه برداشته می شود و هیچ نمونه ای جای آن قرار نمی گیرد) تغییر بازدهی کره باعث ایجاد خطا می گردد. توجه داشته باشید که این خطا باید تصحیح گردد [۳] و استاندارد ASTM D1003).

۷-۴-۱-۷ توصیه می شود از استانداردهای فاکتور انتقال استفاده شود که خصوصیات یکسانی از نظر پراکندگی نور با نمونه های مورد اندازه گیری داشته باشند و با استفاده از هندسه مناسب کالیبره شوند [۶] و استاندارد ASTM D1003).

۷-۴-۱-۸ اگر در اندازه گیری نمونه های نیمه شفاف، کدر یا دارای انتقال پراکنده از طیف سنج دارای کره نور جمع کن متداول استفاده گردد، به احتمال زیاد میزان فاکتور انتقال اندازه گیری شده پایین خواهد بود (البته بستگی به شرایط و طیف سنج مورد استفاده نیز دارد).

۷-۴-۱-۹ برای شرایط هندسه Total : Normal یا Diffuse : Normal، با لحاظ موارد فوق موقعیت منبع نوری و مشاهده کننده جابه جا می گردد.

1- White Reflecting Standard

یادآوری- برای تمام موارد ذکر شده در بند ۷-۱، نحوه قرارگیری دریافت‌کننده باید به نحوی باشد که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سطح و بازه زاویه‌ای قابل قبول برای مشاهده پرتوها در گیرنده نسبت به کل پرتوهای ساطع شده توسط منبع نوری، کمتر یا بیشتر باشد، به‌طوری که اندازه‌گیری‌ها به انحرافات کم ناشی از شکست پرتو درون آزمون حساس نباشند.

۲-۷ شرایط انتخاب تابش و مشاهده

این بند راهنمایی [۷] برای انتخاب هندسه تابش و مشاهده برای آزمون‌های مختلف و مقاصد گوناگون مفید می‌باشد. به استاندارد ASTM E179 و ASTM E805 مراجعه شود. در استاندارد ASTM E1769 نیز علائم اختصاری شرایط هندسی ارائه شده است.

۱-۲-۷ برای تهیه نسخه‌های رنگ همانندی که شامل محاسبات تئوری کیوبلکا مانک^۱ یا دیگر تئوری‌های محمل‌های کدر باشند، می‌توان از هندسه دو جهته [۸] یا از هندسه کروی که با استفاده از یک کره نور جمع‌کن به‌دست می‌آید، استفاده نمود. ملاحظات خاص در رابطه با تاثیر متقابل هندسه دستگاه و سطح آزمون در قسمت‌های بعدی ذکر شده و برای تهیه نسخه‌های رنگ نیز کاربرد خواهد داشت.

۲-۲-۷ برای ارزیابی رنگ آزمون‌های بسیار براق یا کاملاً مات، هندسه $45^{\circ}:0$ یا $0:45^{\circ}$ باید استفاده شود. به صورت جایگزین این هندسه $d:0$ یا $0:d$ نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد ولی امکان دارد نتیجه به‌دست آمده در این حالت در مقایسه با نتیجه به‌دست آمده با هندسه $45^{\circ}:0$ یا $0:45^{\circ}$ یا هندسه $de:8^{\circ}$ یا $8^{\circ}:de$ اختلاف داشته باشد.

۳-۲-۷ برای ارزیابی رنگ آزمون‌های مسطح با براقیت کم (نیمه مات) هندسه $de:8^{\circ}$ یا $8^{\circ}:de$ (در حالتی که مولفه بازتاب آینه‌ای در اندازه‌گیری حذف شود) یا هندسه $di:8^{\circ}$ یا $8^{\circ}:di$ (در حالتی که اندازه‌گیری شامل مولفه بازتاب آینه‌ای باشد) مورد استفاده قرار می‌گیرد. هندسه $45^{\circ}:0$ یا $0:45^{\circ}$ یا هندسه $d:0$ یا $0:d$ نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما نتایج به‌دست آمده در این حالت متفاوت خواهد بود مگر برای آزمون‌هایی که درست، پخش‌کن کامل لامبرتی^۲ باشند.

۴-۲-۷ برای ارزیابی رنگ آزمون‌های مسطح، بافت‌دار^۳ با براقیت متوسط مانند آزمون‌های منسوج که مولفه بازتاب سطحی^۴ آن‌ها ممکن است در بازه زاویه‌ای وسیعی توزیع شده باشد، شرایط هندسی مناسب به صورت تجربی تعیین می‌گردد. استفاده از اغلب هندسه‌ها منجر به تفکیک کامل تاثیرات سطح از رنگ نمی‌شود. هندسه مناسب برای اندازه‌گیری این نوع آزمون‌ها هندسه‌ای است که تاثیرات سطح را به حداقل برساند و به این وسیله تفکیک را بهینه کند. در این خصوص می‌توان از هندسه $di:8^{\circ}$ یا $8^{\circ}:di$ (در حالتی که اندازه‌گیری شامل مولفه بازتاب آینه‌ای باشد) استفاده نمود، اما ممکن است تطبیق نتایج ارزیابی بصری رنگ با نتایج این نوع اندازه‌گیری‌ها دشوار باشد.

۵-۲-۷ زمانی که آزمون رفتار نوری متفاوتی در جهت‌های مختلف از خود نشان دهد (در صورتی که اندازه‌گیری با هندسه کروی، حلقوی یا محیطی انجام شده باشد) نتایج به‌دست آمده میانگینی از تمامی

1- Kubelka-Munk

2- Perfectly Lambertion Diffusers

3- Textured Surface

4- Surface Reflection Component

رفتارهای نوری خواهد بود. زمانی که میزان تغییر رنگ آزمونه در جهت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد باید از هندسه هم‌صفحه در اندازه‌گیری استفاده نمود. در این حالت آزمونه باید در دو یا چند زاویه به فواصل 45° نسبت به یکدیگر اندازه‌گیری شود تا اطلاعات مربوط به تغییر رنگ در جهت‌های مختلف به دست آید، (در اندازه‌گیری‌های متوالی، زوایای چرخش آزمونه باید تغییر داده شود تا مقادیر بیشینه و کمینه نتایج توسط طیف‌سنج به دست آید). به هنگام بیان جهت‌گیری زاویه‌ای آزمونه، زوایایی که این مقادیر بیشینه و کمینه در آن‌ها اتفاق می‌افتد باید ذکر گردند. در صورتی که رفتار نوری آزمونه در جهت‌های مختلف مدنظر نباشد، می‌توان برای حصول نتیجه بهتر، از میانگین چند اندازه‌گیری استفاده نمود. در مواردی که آزمونه، رفتار نوری متفاوتی در جهت‌های مختلف از خود نشان ندهد، می‌توان از هر یک از هندسه‌های دوجته استفاده نمود.

۶-۲-۷ برای اندازه‌گیری رنگ آزمونه‌های فلورسنتی معمولاً هندسه $45^\circ:0$ یا $0:45^\circ$ مورد نیاز است (به استاندارد ASTM E991 مراجعه شود).

۷-۲-۷ برای اندازه‌گیری رنگ آزمونه‌های واپزتابشی در نور روز هندسه $45^\circ:0$ یا $0:45^\circ$ به طور معمول مورد نیاز است. در برخی از صفحات واپزتابشی که جدیداً ساخته شده‌اند و دارای درخشش بالایی هستند، اگر زاویه مخروط را خیلی باریک بگیریم، رفتار هندسی غیر واقعی از خود نشان می‌دهند، در این حالت بهتر است که زاویه‌های مخروطی بزرگتر با حد رواداری مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

۸-۲-۷ برای اندازه‌گیری رنگ موادی که در آن‌ها از ذرات متالیک استفاده شده باشد، مشاهده در چند زاویه متفاوت مورد نیاز است (به استاندارد ASTM E2194 مراجعه شود).

۸ آزمونه‌های آزمون

۸-۱-۱ نتایج حاصل از آزمون بستگی به آزمونه‌های مورد استفاده دارد. آزمونه‌ها باید نماینده‌ای از مواد مورد آزمون بوده، هم‌چنین باید مطابق با الزامات نوری و هندسی زیر که با توجه به ماهیت طیف‌سنج تعیین می‌گردند، باشند. در صورتی که آزمونه مطابق با خصوصیات موردنظر نباشد باید به کلیه این مغایرت‌ها توجه نمود.

۸-۱-۱-۱ خواص نوری آزمونه باید در سرتاسر سطح مورد اندازه‌گیری یکنواخت باشد.

۸-۱-۲ برای اندازه‌گیری آزمونه‌های کدر، آزمونه‌ها باید حداقل دارای یک طرف صاف و هموار باشند و آزمونه‌های نیمه شفاف و شفاف باید دارای دو طرف صاف و هموار که به‌طور موازی نسبت به هم قرار گرفته‌اند، باشند.

۸-۱-۳ در اندازه‌گیری بازتابی، اگر آزمونه‌ها کاملاً کدر^۱ نباشند باید به نکات مهم زیر توجه نمود:

۸-۳-۱-۱ نتایج اندازه‌گیری به فاکتور بازتاب طیفی موادی که پشت آزمون هستند بستگی دارد و باید برای پشت آزمون از مواد مشخص و کالیبره شده استفاده نمود.

۸-۳-۱-۲ نتایج اندازه‌گیری بستگی به ضخامت آزمون دارد.

۸-۳-۱-۳ مقدار نامعینی از تابش‌ها ممکن است از کناره‌های آزمون خارج شود که تاثیر محسوسی بر روی نتایج اندازه‌گیری دارد (به [۸] و استاندارد NBS TN-594-12 مراجعه شود).

۸-۱-۴ در اندازه‌گیری آزمون‌های شفاف، ضخامت آزمون بر روی داده‌های اندازه‌گیری تاثیر دارد، اما می‌توان نتیجه را نسبت به ضخامت تصحیح نمود (به استاندارد CIE No.38 و CIE No.130 مراجعه شود).

۸-۱-۵ در اندازه‌گیری آزمون‌های فلورسنت، وابازتابشی یا نیمه شفاف ملاحظات ویژه‌ای باید اعمال گردد که برخی از آن‌ها قبلاً ذکر گردیده است.

۸-۱-۶ برای اجتناب از هرگونه آلودگی، آزمون‌ها را باید با دقت جابه‌جا نمود تا سطح مورد اندازه‌گیری آن‌ها هیچ‌گاه لمس نگردد، مگر در مواردی که نیاز به تمیز کردن سطح آن‌ها با روش مناسبی باشد. وضعیت آزمون قبل و بعد از اندازه‌گیری باید مورد توجه قرار گیرد و گزارش شود.

۹ استانداردسازی و مواد استاندارد

۹-۱ استانداردسازی و تصدیق آن^۱، مراحل اساسی برای حصول اطمینان از درستی نتایج اندازه‌گیری شده با طیف‌سنج می‌باشند (مطابق با [۹] و [۱۰] و استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۰۶۳). ممکن است برای استاندارد کردن طیف‌سنج نیاز به مواد استاندارد باشد که عموماً توسط سازنده دستگاه تهیه نشده باشد که در این موارد مسئولیت تهیه مواد استاندارد ضروری به عهده کاربر دستگاه می‌باشد (مطابق با [۱۰] و استاندارد NBS LC-1017 و استاندارد ISCC Technical Report 2003-1).

۹-۲ فاکتور بازتاب یا انتقال

۹-۲-۱ استانداردسازی تمام مقیاس^۲

برای اندازه‌گیری فاکتور بازتاب ضروری است طیف‌سنج با استاندارد ایده‌ال (سفید) که مقدار فاکتور بازتاب آن در هر طول موج برابر با ۱۰۰٪ است استانداردسازی شود. CIE توصیه می‌کند که فاکتور بازتابی استاندارد ایده‌ال، فاکتور بازتابی یک پخش‌کن کامل بازتابی باشد و کالیبراسیون منعکس‌کننده استاندارد سفید بسیاری از دستگاه‌ها نیز بر این اساس انجام شده است. استانداردهای دیگری که نسبت به پخش‌کن کامل بازتابی کالیبره شده‌اند (مانند NBS SRM 2040 یا 2044) نیز قابل استفاده هستند. در سایر موارد می‌توان از مواد سفید رنگ دیگری که دارای فاکتور بازتاب ۱۰۰٪ در هر طول موج هستند استفاده نمود، که در این صورت احتمال عدم قطعیت در نتایج حاصله بیشتر خواهد گردید (مطابق با [۱۱] و استاندارد ASTM E259 و

1- Standardization and verification

2- Full-scale

استاندارد 46 CIE No.) برای اندازه‌گیری در حالت انتقال، زمانی که هیچ آزمونه‌ای در داخل طیف‌سنج نباشد مقدار فاکتور انتقال اندازه‌گیری شده در هر طول موج برابر ۱۰۰٪ است. استانداردهای سفیدی را که به وسیله کاربر آزمایشگاه فراهم گردیده و فاکتور بازتاب و انتقال آن‌ها کالیبره شده، مورد قبول آزمایشگاه‌های ملی برخی از کشورها خواهند بود (نظیر آزمایشگاه NIST در خصوص استاندارد 38060S برای بازتاب و استاندارد 38061S برای انتقال).

۹-۲-۲ استانداردسازی یا تصدیق مقیاس صفر^۱

زمانی که نیاز به استانداردسازی طیف‌سنج در مقیاس صفر باشد این استانداردسازی باید با یکی از روش‌های زیر که انتخاب آن متناسب با نوع منبع نوری و هندسه مشاهده طیف‌سنج است انجام گردد. برای تصدیق مقیاس صفر طیف‌سنج‌هایی که نیازمند چنین مراحل کالیبراسیونی نیستند، باید از همین روش استفاده نمود.

۹-۲-۲-۱ برای طیف‌سنج‌هایی با هندسه 0:45° یا 45°:0 می‌توان از یک شیشه استاندارد سیاه بسیار صیقلی به عنوان فاکتور بازتاب صفر استفاده نمود. وجود آلودگی سطحی روی اعتبار این استاندارد فوق‌العاده تاثیرگذار است. گرد و غبار، لک و حتی اثر انگشت باعث افزایش بازتاب ظاهری^۲ می‌گردد.

۹-۲-۲-۲ برای صفر کردن طیف‌سنج‌هایی مجهز به تاباننده و گیرنده‌های کروی از یک تله نور محفظه سیاه به عنوان فاکتور بازتابی صفر استفاده نموده و آن را دقیقاً چسبیده به روزنه اندازه‌گیری قرار دهید. اگر محفظه سیاه حبس‌کننده نور دارای هندسه نامتقارن باشد، آنگاه باید محل قرارگیری آن نسبت به نور دقیقاً روی کاواک علامتگذاری شود تا همواره در یک وضعیت مشخص قرار گیرد.

۹-۲-۲-۳ در اندازه‌گیری فاکتور انتقال، مقیاس صفر دستگاه را بدین ترتیب تصدیق نمایید که به جای آزمونه، یک شی کدر که اندازه و شکل آن مشابه آزمونه باشد را در محل قرارگیری آزمونه قرار داده و مانع رسیدن پرتوها به آشکارساز شوید. استفاده از صفحات کدر بزرگ یا شاترهای الکترونیکی^۳ تنها در صورتی مناسب است که تجربه کاربر تعیین نماید هیچ‌گونه نور انحرافی در محفظه نگه‌دارنده آزمونه ایجاد نمی‌شود.

۹-۲-۲-۴ ممکن است که برخی طیف‌سنج‌ها مقادیر کمتر از یک مقدار کمینه معین مانند ۱٪ را به درستی اندازه‌گیری نکنند. در این صورت باید طیف‌سنج را با استانداردهایی که فاکتور بازتاب یا انتقال آن‌ها کمی بیشتر از کمینه تعیین شده است، کالیبره نمود. به طور مثال می‌توان از کاشی سیاه بازتاب NBS SRM 2052 برای اندازه‌گیری فاکتور بازتاب و از فیلتر (NIST service 38030C) yellow-carbon calibrated یا از NBS transmittance MAP service برای اندازه‌گیری فاکتور انتقال استفاده نمود.

۹-۲-۲-۵ نشریه CIE130 روشی را برای استانداردسازی در هر دو مقیاس صفر و صد با استفاده از جفت استانداردها، یکی نزدیک سیاه و دیگری سفید تعیین نموده است. این روش از نظر تئوری صحیح است ولی باید در نگهداری بازتاب استاندارد نزدیک سیاه دقت نمود. تمیز نگه‌داشتن سطح استاندارد ضروری

1- Zero Scale
2- Apparent reflectivity
3- Electronic shutters

است، زیرا خطاهای بازتاب ظاهری در زنجیره اندازه‌گیری به طور افزایشی عمل می‌کنند. اما خطاها در بازتاب ظاهری استاندارد نزدیک به سفید در هم ضرب می‌گردند و بنابراین تاثیر کمتری بر روی زنجیره اندازه‌گیری دارد.

۳-۲-۹ **تصدیق خطی بودن**، پس از استانداردسازی طیف‌سنج در مقیاس صفر و صد، خطی بودن مقیاس باید به وسیله اندازه‌گیری یک یا چند استاندارد کالیبره شده که دارای فاکتور بازتاب یا فاکتور انتقال میانی^۱ بین صفر و صد هستند نظیر فیلتر خنثی NIST SRM 2030 یا یک یا چند سرامیک خاکستری استاندارد تصدیق گردد [۱۲]. جهت ارزیابی غیرخطی بودن نورسنج تک پرتویی با کره نورجمع‌کن، طیف‌سنج را با کاشی خاکستری کالیبره نمایید. برای تصدیق خطی بودن از مواد استاندارد متفاوتی استفاده نمایید.

۳-۹ مقیاس طول موج

۱-۳-۹ **کالیبراسیون یا تصدیق مقیاس طول موج**، مقیاس طول موج باید در صورت امکان کالیبره و تصدیق گردد، در غیر این صورت برای سنجش خطی بودن و نداشتن انحراف به شرح زیر عمل کنید:

۱-۱-۳-۹ در طیف‌سنج‌هایی که پهنای باند طیف عبوری آن‌ها در حدود ۱۰ nm یا کمتر است مطابق با بندهای [۱۳] و [۱۴] و دستورالعمل داده شده در استاندارد NIST SP-260-66 عمل کنید.

۲-۱-۳-۹ برای طیف‌سنج‌هایی که پهنای باند طیف عبوری آن‌ها بیشتر از ۱۰ nm باشد باید از روش فیلترهای خطی که در [۱۴] توضیح داده شده است، استفاده کنید.

۲-۳-۹ **تصدیق پهنای باند طیفی عبوری**، پهنای تقریبی باند طیف عبوری طیف‌سنج باید با استفاده از فیلتر دیدمیوم (به طور مثال NIST SRM 2014) تصدیق گردد و مطابق دستورالعمل داده شده در استاندارد NTST SP-260-66، استاندارد ASTM E925، استاندارد ASTM E958 و [۱۰] عمل گردد.

۴-۹ **انحراف نور**، میزان انحراف نور در طیف‌سنج باید تصدیق گردد تا مقدار آن به اندازه کافی پایین باشد. این کار باید از طریق اندازه‌گیری یک نمونه یا نمونه‌های مناسب که دارای فاکتور بازتاب یا انتقال پایین هستند نظیر یک سرامیک رنگی استاندارد با فاکتور بازتابی پایین^۲، یک فیلتر خنثی با انتقال کم یا یک فیلتر قطع جریان^۳ مشخص شود (به استاندارد ASTM E 387 مراجعه شود).

۵-۹ **تصدیق سیستم**، دقت و اریبی سیستم اندازه‌گیری توسط محاسبه مقادیر محرک‌های سه‌گانه CIE صورت می‌گیرد. این عمل از طریق اندازه‌گیری‌های دوره‌ای استانداردهایی که کالیبره بودن آن‌ها تصدیق شده تعیین می‌گردد. هریک از این استانداردها را می‌توان از سازندگان دستگاه یا از سایر منابع تهیه نمود. سرامیک‌های رنگی بازتابی استاندارد [۱۲] و سری فیلترهای انتقالی [۱۰] مثال‌هایی از استانداردهای تصدیق شده مناسب هستند.

1- Intermediate Reflectance Factor or Transmittance
2- Low-reflectance-factor ceramic colour standard
3- Cut-off

یادآوری- برای شناسایی اشکالات عملکرد طیفسنج که بر روی درستی نتایج آن تاثیرگذار است، می‌توان از سایر استانداردهای تصدیق شده، استفاده نمود.

۱۰ روش انجام آزمون

۱-۱۰ انتخاب متغیرهای اندازه‌گیری

پارامترهای اندازه‌گیری زیر را تا جایی که طیفسنج اجازه می‌دهد، انتخاب کنید:

۱-۱-۱۰ اگر آزمون فلورسنت باشد، در این صورت منبع نوری مناسب را انتخاب کنید (به استاندارد ASTM E991 مراجعه کنید).

۲-۱-۱۰ وضعیت هندسی منبع نوری و مشاهده‌کننده را انتخاب کنید. در هندسه کروی مشخص کنید کدامیک از کمیت‌های کل یا پخش باید اندازه‌گیری شوند و در هندسه دو جهته مشخص کنید کدامیک از حالت‌های حلقوی، محیطی یا هم صفحه باید در اندازه‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.

۳-۱-۱۰ گستره طول‌موج و گام‌های اندازه‌گیری طول‌موج را انتخاب کنید. علاوه بر این در صورتی که امکان انتخاب وجود داشته باشد، پهنای باند طیف عبوری را نیز مشخص کنید (مورد آخر برای رنگ‌سنج‌های طیفی^۱ کاربرد ندارد).

۲-۱۰ انتخاب متغیرهای محاسباتی

زمانی که دستگاه طیفسنج به یک دستگاه رایانه وصل می‌شود و از طریق آن مقادیر محرک‌های سه گانه CIE و مختصات رنگی به صورت خودکار محاسبه می‌شود، متغیرهای تعریف شده این محاسبات را مطابق بخش ۵ استاندارد ASTM E 308 انتخاب کنید. توصیه می‌شود خوانش‌های دستگاهی برای پهنای باند محدود با یکی از روش‌های استاندارد [۲۱] تصحیح شود.

۳-۱۰ اندازه‌گیری آزمون‌ها را مطابق با دستورالعمل‌هایی که توسط سازنده دستگاه ارائه شده است انجام دهید.

۱۱ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید حداقل دارای اطلاعات زیر باشد:

۱-۱۱ شرح آزمون، شامل موارد زیر:

۱-۱-۱۱ نوع و مشخصات آزمون؛

۲-۱-۱۱ تاریخ تهیه یا تولید آن در صورت لزوم؛

۳-۱-۱۱ روش تمیز کردن و زمان آن، در صورتی که نیاز به تمیز کردن داشته باشد؛

۴-۱-۱۱ جهت قرار دادن آزمون در حین اندازه‌گیری؛

۵-۱-۱۱ هر تغییری که در حین اندازه‌گیری در آزمون رخ دهد؛

۲-۱۱ تاریخ اندازه‌گیری؛

۳-۱۱ پارامترهای دستگاهی، تمام پارامترهای اندازه‌گیری با طیف‌سنج و رعایت الزامات خاصی که در بند ۵ استاندارد شرح داده شده است.

۴-۱۱ اطلاعات طیفی، که باید در قالب یک جدول، که شامل طول‌موج‌ها و کمیت‌های اندازه‌گیری شده باشد (این مورد برای رنگ‌سنج‌های طیفی کاربرد ندارد).

۵-۱۱ اطلاعات رنگ‌سنجی، نظیر محرک‌های سه‌گانه و دیگر مولفه‌های مشتق شده در صورتی که طیف‌سنج به یک دستگاه رایانه وصل باشد و محاسبات را از آن طریق انجام دهد.

۱۲ دقت و اریبی

۱-۱۲ دقت و اریبی بستگی به مواد مشخص دارد. اطلاعات گزارش شده، حاصل نتایج گزارش‌های علمی است که عموماً از سرامیک‌های رنگی استاندارد استفاده می‌کنند تا معرف بهترین وضعیت باشند، لذا برای کنترل صنعتی رنگ آزمون‌های صنعتی الگوی مناسبی نیستند.

۲-۱۲ تکرارپذیری، نتایج گزارش شده در [۱۸] و [۱۹] نشان می‌دهد که تکرارپذیری نتایج حاصل از یک طیف‌سنج مدرن در حدود ۰/۱ واحد اختلاف رنگ CIELAB است در حالی که محدوده اختلاف رنگ دستگاه‌های تجاری از حداقل ۰/۳ تا حدود ۲ واحد می‌باشد.

۳-۱۲ تجدیدپذیری، تجدیدپذیری یک گروه از طیف‌سنج‌های مشابه که در [۲۲] گزارش شده است، باید کمتر از ۰/۲ واحد اختلاف رنگ باشد. در صورتی که توافق نتایج بین طیف‌سنج‌ها در هنگام مقایسه طیف‌سنج‌های مختلف، خصوصاً اگر این اختلاف مربوط به تفاوت در شرایط منبع نوری و مشاهده کننده طیف‌سنج باشد، به مراتب ضعیف‌تر می‌باشد [۲۳] و [۲۴].

۴-۱۲ در تخمین تکرارپذیری نتایج و تجدیدپذیری باید تاثیر غیریکنواختی آزمون سنجش شده نیز لحاظ گردد.

۵-۱۲ هر کاربری باید به صورت دوره‌ای میزان دقت طیف‌سنج را با استفاده از اندازه‌گیری آزمون‌های مشخص تعیین نماید و سپس در مورد چشم‌پوشی خطای طیف‌سنج در نتایج آزمون تصمیم‌گیری کند.

پیوست الف

(اطلاعاتی)

کتابنامه

- [1] Billmeyer, F. W., Jr., and Fairman, H. S., "CIE Method of Calculating Tristimulus Values." Color Research and Application, Vol 12, 1987, pp. 27-36.
- [2] Stearns, E I., "Influence of Spectrophotometer Slits on Tristimulus Calculations," Color Research and Application, Vol 6, 1981, pp. 78-84.
- [3] Clarke, F. J. J., and Compton, J. A., "Correction Methods for Integrating:-Sphere Measurement of Hemispherical Reflectance," Color Research and Application, Vol 11, 1986, pp. 253-262.
- [4] Atkins, J. T., and Billmeyer, F. W.. Jr., "Edge-Loss Errors in Reflectance and Transmittance Measurement of Translucent Materials," Materials Research and Standards, Vol6, 1966, pp. 564-569.
- [5] Krochmann, E., and Krochmann, J., "On the Measurement of Photometric Characteristics of Diffusing Materials," Paper D203, 4pp., Publication CIE No. 56, CIE 20th Session, Amsterdam, 31 August-8 September, 1983, Vol 1, Papers, Central Bureau of the CIE, Paris. 1953
- [6] Billmeyer, F. W., Jr.. and Chen, Y., "On the Measurement of Haze," Color Research and Application, Vol 10, 1985, pp. 219-224.
- [7] Hunter, R. S.. and Harold, R. W., The Measurement of Appearance, 2nd ed.. Wiley, New York, 1987, Table 16.1.
- [8] Rich, D. C., "The Effect of Measurement Geometry on Computer Color Matching," Color Research and Application, Vol 13, 1988, pp. 113-118
- [9] Billmeyer, F. W.. Jr., "A National Standardization Program for Spectrophotometry," Color Research and Application, Vol 8, 1983, pp. 182-186.
- [10] Carter, E. C., and Billmeyer, F. W., Jr., "Material Standards and Their Use in Color Measurement," Color Research and Application, Vol 4, 1979, pp. 96-100.
- [11] Erb, W.. and Budde. W.. "Properties of Standard Materials for Reflection," Color Research and Application, Vol 4, 1979, pp. 113-1 I 5.
- [12] New Series of Ceramic Colour Standards," Color Research and Application, Vol 9, 1984, pp. 119-120.
- [13] Weidner, V. R.. Mavrodineanu, R., Mielenz, K. D., Velapoldi, R. A.. Eckerle, K. L., and Adams, B., "Spectral Transmittance Characteristics of Holmium Oxide in Perchloric Acid Solution," Journal of Research of the National Bureau of Standards, Section A, Vol 90. 1985, pp. 115-125.
- [14] Eckerle, K. L., Chang, S., and Hsia. J. J.. "Calibration in 1976 and 1983 of Didymium Glass Filters Issued as NBS Standard Reference Materials," Color Research and Application, Vol 10, 1985, pp. 32-37.
- [15] Van den Akker, J. A., "Wave-length Calibration of Spectrophotometers," Journal, Optical Society of America, Vol 33, 1943, pp. 257-259.
- [16] Keegan, H. J., Schleter, J. C., and Judd, D. B., "Glass Filters for Checking Performance of Spectrophotometer-Integrator Systems of Color Measurement," Journal of Research of the National Bureau of Standards, Section A, Vol 66, 1962, pp. 203-221.
- [17] Berns, R. S., and Petersen, K. H., "Empirical Modeling of Systematic Spectrophotometric Errors," Color Research and Application, Vol 13, 1988, pp. 243-256
- [18] Rich, D. C., "Colorimetric Repeatability and Reproducibility of CHROMA-SENSOR® Spectrocolorimeters," Die Farbe, Vol 37, 1990. pp. 247-261.

- [19] Rich, D. C., "The CHROMA-SENSOR CS-5: A Tradition of Improved Performance," *Color Research and Application*, Vol 16, 1991, pp. 322-337.
- [20] Oana, H., Jahreiss, L, Rich, D. C., and Trost, S., "Development and Characterization of a Miniature Dual-Channel Spectrometer for Spectrocolorimetry," *SHE Proceedings*, Vol 1681, SPIE Bellingham, WA, (1992).
- [21] Oleary, C., "Spectral-Reflectance-Factor Deconvolution and Colorimetric Calculations by Local-Power Expansion," *Color Research and Application*, 25, No. 3, 2000, pp 170-175.
- [22] Rich, D. C., Battle, D. R., Ingleson, A., Malkin, F., and Williamson, C., "Evaluation of the Long Term Repeatability of Reflectance Spectrophotometers," *Spectrophotometry, Luminescence and Colour; Science and Compliance*, C. Burgess and D. G. Jones, eds., Elsevier, New York, 1995, pp. 137-153.
- [23] Verrill, J. F.. "Intercomparison of Colour Measurements Synthesis Report," Report EUR 14982 EN, European Commission, Brussels, (1993).
- [24] Verrill, J. F, Clarke, P. J., O'Halloran, J., and Knee, P. C., "NFL Spectrophotometry and Colorimetry Club, Intel-comparison of Colour Measurements," NPL Report QU 113, National Physical Laboratory, Teddington, United Kingdom, (1995).
- [25] Baba, G., Suzuki, K., "Gonio-Spectrophotometric Analysis of White and Chromatic Reference Materials," *Analytica Chemica Acta*,, 380, pp. 173-182, (1999).
- [26] Hanson, A. R., Verrill, J. F., "Study of the Dependency of Spectral Radiance Factor and Colorimetric Values on Geometric Tolerances," *Analytica Chemica Acta*, 380, pp. 363-367, (1999).